

GÅ-HJEM-MØDE

FEJLANALYSE AF ELEKTRISKE KOMPONENTER

Få et indblik i fremtidens fejlanalyse: Deltag i et spændende gå-hjem-møde på Syddansk Universitet, hvor du vil blive introduceret til banebrydende teknologier og metoder.

Styrk din tilgang til produktudvikling og produktion: Fra dybdegående laboratoriebesøg til hands-on cases vil forskerne fra Center for Industriel Elektronik på SDU guide dig gennem avancerede fejlanalyseteknikker og vise, hvordan de kan anvendes til at forbedre dine elektriske komponenter.

Netværk med ligesindede fagfolk: Afslut dagen med en forfriskning og udforsk mulighederne for samarbejde.

Tilmeld dig nu: Gå ikke glip af chancen for at tage din virksomhed til næste niveau!

PROGRAM

15:00 **Vi mødes ved Alsion's hovedindgang og går på rundvisning i vores laboratorier**

- X-Ray lab v. Vadzim Adashkevich
- Reliability Lab v. Thomas Ebel
- EMC kammer v. Christian Christensen og Mohamed Kheir
- EMC lab og near field scanning v. Christian Christensen og Mohamed Kheir
- Kemi lab v. Mark Smith
- Power cycling lab v. Kurt Godiksen

16:15 **Networking og samarbejdsmuligheder**

Efter rundturen mødes vi til en forfriskning i et tilstødende mødelokale på Alsion

- Case med problemstilling fra lokal virksomhed
- Samarbejdsmuligheder med SDU
- Åben diskussion om temaet fejlanalyse

17:00 **Tak for i dag**

TID OG STED

Tirsdag 4. juni 2024
15:00 – 17:00
SDU, CIE, Sønderborg
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg

TILMELDING

Tilmelding via [dette link](#)
senest onsdag 29. maj 2024

For nærmere oplysninger:

- Frederik Gottlieb
+45 6550 1618
frede@tek.sdu.dk
- Gustav Nebel
+45 3055 3165
gune@sonderborg.dk

Gå-hjem-mødet er arrangeret i samarbejde mellem partnerne i SmartPowerConversion:



Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

